# 中性子照射を模擬したタングステンにおけるプラズマ駆動透過に

# 及ぼす水素同位体効果

# Hydrogen Isotope Effect on Plasma Driven Permeation in Tungsten Simulating Neutron Irradiation

大矢恭久 #,A), 平田詩織 <sup>B)</sup>, 小山 優輝 <sup>B)</sup>, 星野柚香 <sup>A)</sup>, 三福寺旭 <sup>A)</sup>, 齋藤 永 <sup>A)</sup>, 周 啓来 <sup>A)</sup> Yasuhisa Oya <sup>#,A)</sup>, Shiori Hirata <sup>B)</sup>, Yuki Koyama <sup>B)</sup>, Yuzuka Hoshino <sup>A)</sup>, Asahi Sanfukuji <sup>A)</sup>, Hisashi Saito <sup>A)</sup>, Zhou Qilai <sup>A)</sup> <sup>A)</sup> Faculty of science, Shizuoka University <sup>B)</sup> Graduate School of Science &Technology, Shizuoka University

#### Abstract

The hydrogen isotope permeation behavior for tungsten and tungsten-10% rhenium with various damage distributions by  $Fe^{2+}$  and  $He^+ - Fe^{3+}$  irradiation was evaluated by plasma driven permeation device. The D diffusion coefficient and permeation flux for irradiated W-10% Re were smaller than that for W, suggesting that the introduced irradiation damage would act as a barrier to permeation and diffusion.

Keyword: Hydrogen isotopes permeation, Tungsten, Rhenium

#### 1. 目的

核融合炉環境下では DT 核融合反応による 14 MeV 中性子や高エネルギー水素同位体がプラズマ対向材 であるタングステンに照射され、照射欠陥が形成さ れる。一般的にタングステンの水素同位体滞留量は 低いことで知られているが、タングステン中に欠陥 が形成されると照射欠陥が水素同位体の安定な捕捉 サイトとなり、水素同位体滞留量が増加することが 報告されている[1]。過去の研究では、中性子照射に よる放射化によって試料の取扱が困難になるため、 中性子照射タングステン中の水素同位体滞留挙動は タングステンイオンや鉄イオンなどの重イオン照射 タングステンを使用した模擬実験により評価される ことが多かった[1-3]。重イオン照射実験により、欠 陥を導入したタングステンは損傷量が増加するにつ れて、ボイドなどの安定な捕捉サイトを形成し、水 素同位体滞留量が増加することが明らかにされた[3]。 しかし、重イオンは荷電粒子であるため飛程が短く、 照射欠陥は表面付近に集中して形成されるが、中性 子は照射欠陥をバルク中に均一に形成するため、重 イオン照射と中性子照射ではタングステン中の水素 同位体滞留挙動が異なると予想される[4]。また実機 環境下においても、14 MeV 中性子の他に燃料である 重水素やトリチウムが高エネルギー粒子としてプラ ズマ対向機器に照射され、これらのイオンによって 導入される欠陥は表面に集中して分布する。よって、 プラズマ対向材料中の照射欠陥は分布を持っている。 また、中性子照射により一部のタングステンがレニ ウムへと核変換する。レニウムの生成量は、2.5年の 運転後に最大4%、10年の運転後に最大8%まで増加 すると予測されている[5]。そこで本研究では、実機 環境下において生じる照射欠陥の影響を系統的に理 解するため、タングステン、タングステン―レニウ ム合金を用いて水素同位体透過挙動を評価した。鉄

イオン照射および、ヘリウムイオン、鉄イオン同時 照射によって生成する欠陥分布を制御し、水素同位 体透過挙動への照射欠陥影響を明らかにすることを 目的とした。

# 2. 実験方法

実験にはアライドマテリアル社製の直径 6 mm<sup>•</sup>、 厚さ 0.5 mm<sup>t</sup>のタングステン(W)とタングステン 10% レニウム(W-10%Re)合金を使用した。この試料に対 し、不純物除去のため高真空下(<10<sup>-6</sup> Pa)で 1173 K に て 30 分間加熱処理を行った。その後、核融合炉内環 境を模擬した損傷試料を作製するために、群馬県に ある高崎量子応用研究所(TIARA)にて Fe<sup>2+</sup>の照射を 行った。損傷量が 1 dpa となるように W と W-10%



Figure 1. I-V characteristics for the evaluation of plasma parameters.

# [22008]

Re 試料に対し、室温で照射を行った。また一部の試 料に対して、京都大学にある複合ビーム材料照射施 設(DuET)にて He<sup>+</sup>と Fe<sup>3+</sup>の同時照射を行った。1173 K の温度で損傷量が 1 dpa、ヘリウム濃度が 600 appm/dpa となるように照射を行った。その後、静岡 大学に設置した線形 RF プラズマ駆動装置(PDP)を用 いて重水素プラズマ駆動透過実験、HD 混合プラズマ 駆動透過実験を 673 K~813 K の温度で行った。印加 電力 550 W にてプラズマを生成し、D、HD プラズマ フラックスは 1.0×10<sup>21</sup> m<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup>とした。イオンフラッ クスは Fig. 1 に示すダブルラングミュアプローブを 用いて計測した I-V 特性から算出した。試料を透過 したH,D,HDは重水素で校正を行った質量分析器に て測定した。プラズマ中の原子比は Fig. 2 に示す、 プラズマ計測システムを用いて測定したプラズマ分 光スペクトルの面積とイオン化効率の割合から算出 した。



Figure 2. H and D spectra by high-resolution optical emission spectroscopy.

#### 3. 結果・考察

Fig. 3 に D プラズマ照射時の W と W-10%Re の定 常透過フラックス、Fig. 4 に D プラズマ照射時の W と W-10%Re の拡散係数を示す。非照射 W-10%Re は 非照射 W に比べて定常透過フラックスが高く、拡散



Figure 3. D permeation flux as a function of temperature.



Figure 4. D diffusion coefficient with D plasma.

係数が減少していた。また Fe<sup>2+</sup>照射を行った W-10% Re は非照射 W-10%Re に比べて定常透過フラックス、 拡散係数がともに減少していた。Fe<sup>2+</sup>照射により生 成された照射欠陥が Dを捕捉し、D 透過、拡散の障 壁として働いたことが考えられる。





Figure 5. D permeation flux for W-10%Re under plasma exposure with various HD ratio.



[22008]



Figure 8. Comparison of D diffusion coefficient for undamaged W, W-10%Re and He<sup>+</sup>-Fe<sup>3+</sup> damaged W-10%Re.



Figure 7. Comparison of D permeation flux for undamaged W, W-10%Re and He+-Fe3+ damaged W-10%Re.

ラズマ照射を行った W-10%ReとWの定常透過フラ ックスを示す。W-10%ReはWに比べて透過が定常 になるまでの時間が長かった。W に比べて W-10% Re では水素同位体の溶解度が高く拡散に時間がか かったことが示唆される。また、W-10%ReではHD 比が 20:80 の際に HD の透過フラックスが最大であ ったのに対し、W では HD 比が 50:50 の際、HD 透過 フラックスが最大であった。W-10%ReとWでは同 位体効果が異なっており、W-10%Re では W に比べ て D/H 比の高いプラズマ照射で高い HD 放出が見ら れたと考えられる。Fig.7にHとDの原子比を 50:50 とした際に HD 混合プラズマ照射を行った D の定常 透過フラックスを、Fig.8 に同様の HD 混合プラズマ 照射を行った際の D の拡散係数を示す。W-10%Re はWに比べて定常透過フラックスが高く、拡散係数 が減少していた。また、He<sup>+</sup>と Fe<sup>3+</sup>の同時照射を行っ た W-10%Re は非照射 W-10%Re に比べて定常透過 フラックス、拡散係数がともに減少していた。Fe<sup>2+</sup>照 射を行った W-10%Re と同様に He<sup>+</sup>と Fe<sup>3+</sup>の同時照 射により生成された照射欠陥が Dを捕捉するととも

に He バブル形成することにより、D 透過、拡散の障 壁となったことが考えられる。

#### 4. まとめ

本研究では実機環境下において生じる照射欠陥の 影響を系統的に理解するため、タングステン、タン グステン―レニウム合金を用いて水素同位体透過挙 動の評価を行った。照射欠陥影響を模擬するために TIARA、DuET にて照射欠陥を導入し、試料への D プ ラズマ、HD 混合プラズマ照射実験を行うことで水素 同位体透過挙動を行った。D プラズマ、HD 混合プラ ズマ照射実験より、W-10%ReはWに比べて定常透 過フラックスが増加し、拡散係数が減少した。W-10%Re は W に比べて水素同位体の溶解度が高く、 拡散しにくくなったと示唆された。Fe<sup>2+</sup>照射, He<sup>+</sup>と Fe<sup>3+</sup>の同時照射を行った W-10%Re は非照射 W-10% Re に比べて定常透過フラックス、拡散係数が減少し たことから導入した照射欠陥が水素同位体を捕捉し、 透過や拡散の障壁となったことが示唆された。また、 HD 比を変化させながら HD 混合プラズマ照射を行 った定常透過フラックスの結果から W-10%Re と W の同位体効果が異なり、W-10%ReではWに比べて 高い D/H 比のプラズマで高い HD 放出が起きたこと が示唆された。

### 参考文献

- [1] B. Tyburska et al., J. Nucl. Mater., 395 (2009) 150-155.
- [2] V. Kh. Alimov et al., J. Nucl. Mater., 441 (2013) 280-285.
- [3] Y. Oya et al., J. Nucl. Mater., 461 (2015) 336-340.
- [4] M. Shimada et al., Fusion Eng. Des. 87 (2012) 1166-1170.
- [5] A.V.Golubeva, et at al., Deuterium retention in rheniumdoped tungsten. J. Nucl. Mater. 363-365 (2007) 893–897.